Search Notes			

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination	
10/773,685	WEIMER ET AL.	•
Examiner	Art Unit	
Tae H. Yoon	1714	

SEARCHED			
Class	Subclass	Date	Examiner
523	116	11/2/06	h
427	413		
	187		
DA	,	4/2/1/52	de
10 00		7	,
_			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

INTERFERENCE SEARCHED			
Class	Subclass	Date	Examiner
		,	
		•	
`	•		

SEARCH NOTES (INCLUDING SEARCH STRATEGY)			
	DATE	EXMR	
EAST	10/4/06	ey	
EAST Inventor Sourch	11/2/06	4	
	·		
·		•	
·			